

(2000円)

優 先 禮 主 張 (1973年12月12日米国出願才424,015号)

原(B)(特許法第38条ただし書)の規定による特許出顧)

「後配号なし」 昭和49年12月12日

特許庁長官

発明の名称 疎水性表面の形成方法

特許請求の範囲に記載された発明の数 2

3. 発

<sup>がナ</sup> 所 (居所) アメリカ合衆国。ニユージヤーシイ 08638 氏

4. 特許出願人

アメリカ合衆国 ニューヨーク. ニューヨーク. 10007 プロードウエー 195 ウエスターン エレクトリツク カムパニー インコーポレーテッド # 氏 代表者 ルーベン スペンサー

アメリカ合衆国

代 珥 郵便番号 100

東京都千代田区丸の内3の2の3・富士ビル510号案。 舟理士 岡 部

正 夫 外 2 名 (6444) **新 斯 (213) 1561 (代) - 5** 

添付書類の目録

5.

(1)明細書

顧書副本 (2)

(3)•123

特許方 通 49.12.12

す ポ

19 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 51-5103

43公開日 昭51. (1976) 1.16

②特願昭 49-/42090

昭49. (1974) /2. /2 22出願日

審査請求 未請求

(全13頁)

庁内整理番号 5334 57

7265 46 7265 46 6906 46

52日本分類 116 A415 116 A424 103 BI

59 G4

(51) Int. C12

GO3F 7/02 B41C 1/10 G030 1/72

3/00 H05K

HOIL 21/26

明 細

· 1. 発明の名称

疎水性表面の形成方法

2. 特許請求の節囲

(i) 固体基板表面を, Be, In; Cr, Fe, Co., Ni , Tl , Cu , Zn , Sn 及びその混 合物より選択された元素の不裕性加水酸化 物粒子を含有する安定な水性コロイド福れ 終版により被機せしめ、ここで前記粒子は、 10 A~10,000 Aの範囲の大きさであり、 前記コロイド溶液は、その選択された元素 の塩を水性溶媒中に少なくとも溶解し、そ の水性媒体のpHを、凝集の生じない点に保 持することよりなる加水及び核生成反応に よる方法により形成されたものであり、

次いで、被谈表面の少なくとも一部を デ 紫外線源に露出せしめ、露出部分を疎水性 にすることを特徴とする固体基板表面の少 なくとも一部を疎水性化する方法。

(2) 固体基板表面を , Be , In , Cr , Fe ; Co , Ni , Tl , Cu , Zn , Sn 及びその海 合物より選択された元素の不容性の加水磁 化物粒子を含有する安定な水性コロイド機 わ 俗被により被称せしめ、ここで前記粒子 は 1 0 Å ~ 1.0,000 Å の 新 囲 の 大 き さ で あ り、前記コロイド経版は、その選択された 元素の塩を水性経媒中に少なくとも溶 避し,

次いで、被後表面の少なくとも一部を、 紫列線原に露出せしめ、終出部分を疎水性 W 1.

その水性媒体のpHを凝集の生じない点に保

持することよりなる加水及び核生成反応に

よる方法により形成されたものであり、

活性化金属核を有する電導性インクを、 その非電導性基板の選択的に総出せしめら れた表面に施行し、更に、その約 満した 盤 選インクを有する表面が, 活性金属核によ り活性化されると、エレクトロレス金属附 **着がそこに生じるエレクトロレス浴の中に** 

侵債することを特然とする固体基정表面の 少なくとも一部を疎水性化する方法。

### 3. 発明の詳細な許明

本発明は、解水性表面を形成せしめる方法に関する。特に、紫外線源に表面をさらすことによつてこのような表面をつくる方法に関する。

先行技耐については,以下の如きものである。説明上,"高性"(wettable)及び"親水性"(hydrophilic)なる用語は,同意語として,互いに,交換可能なものとして用いる。又,これらは,"非濡性"(non — wettable)及び"疎水性"(hydrophobic)の反対話として用いる。更に,親水状態(hydrophilicity)は,"実際の濡れ"(practicalwetting)を示す条件の存在を示すものである。

<u> (")</u>)

なく、これは、この双方が、非常に低い表面 エネルギー或は臨界的な表面張力を有しているからである。しかし乍ら、水は、むしろ高い表面エネルギー又は臨界表面張力を有する きれいな無戒ガラスを通常高らす。 表面エネルギー及び吸力は、多くの場合、非常に測定 が承離であり、しばしば単に定性的に訴明されているにすぎない。

表面及び液体の相対的な表面エネルギー即 ち高界的表面般力は、解れを生じさらら、 能合である。こととは、他の多がり、(sp 自と称される特性、及び、でひろがり、(sp reading)の存在によったもの気が、はの中を通りのおったをでいる。 た、である点とは、他のもの、他のものである。となるにはでいる。 を対したものである。となるのである。となるのである。となるのである。となるのである。となるのである。となるのである。となるのである。となるのである。となるのでは、 非悪に定義した、実際の濡れ、なる用語を用い 特開 昭51-5103(2)

連続した,海い,均一な被僧(水或は他の微体媒体の層の如き)が保持される表面の能力として定義される。この定義は,接触角,表面上ネルギー或は表面張力について必要的である。しかし作ら,実然の濡れが生じた場合,接触角は 0°に,或は 0°に非常に近くなる。従つて,"実際の濡れ"なる用語は,何が生じるかに関連し,以上の定義に合致する全てのタイプの縦れを含むものである。

一般的に云つて,表面が残れるか濡れないかは,大いに,表面(しばしば,自由表面或は界面を示す)エネルギー或は,(1) 糊れるべき表面(2) 表面を減らすべき液体(3) 表面一液はの界面及び(4) 表面一気体及び液体一気体の界面の受力に依存している。

従つて、比較的に高い表面エネルギー或は 強力を有する水は、ポリテトラフルオロエチ レン(テフロン Teflon ― デユポンの商標)表 面或はポリエチレン表面を織らすことはでき

<u>.</u>

た理由の一つである。

液体によつて表面が溢れていないことの印 は、表面を液体につけ、取り出すとき、液体 落下流があることで(液体は表面を締らして いない)示される。特に、液の浴下するとき 球面に近い形となつた場合液体は表面を縛ら していないのである。一方において、表面上 の被摘が表面にひろがつている場合、被体は 表面を裾らしているのである。ひろがりが生 じると、θ=0°(表面-液体の界面において) であることが通常観察された。明らかに定性 的なものがあるが、それはひろがりが見られ るが、接触角がO°以上である場合は、この実 験に困触がある。"実態の痛れ"なる用語を 上記のように定然し、用いることによつて、 0°と180°との2つの極端の間に接触角があ る状態,或は,テフロン(商標)上の水と, きれいなガラス上の水のような状態の間に位 節 する場合の接触角状態を顕別する必要をな

特開 昭51-5103(3):

関に、これはひろがりが生じ、0°以上の接触角が生じたことによつてもたらされる困難な点をさけるものである。その代り、被になった。な場合については、上記の定義につて、接触角、表面エネルギー及び他のことを示している。逆に、被体が、上記の定べに従って保持されていない場合は、非洲れが・・生じていることを示す。

くするものである。

ガラス,ガラス化或はエナメル化製品などの如き親水性材料を, 疎水性, 即ち, 水をはじくようにすることは多くの場合についた作る、でされる。例えば、石版印刷マスターを作る、通常の方法は、選択部分を,親水性或して、通常の方法は、選択部分を,親水性な存して、たって、油ベースのインク(非水性)、対は水ベースのインクのいずれかを一との表面に保持せしめることによって行なわれる。このような技法は、また、電導性インク

材を,水をはじけるように即ち,濡れないようにすること及び(2)表面(もとは硬水性或は親水性のいずれでも)を選択的に硬水性にし

**疎水性パターンを得ることである。** 

إذ

本発明の戦略は次の通りである。本発明は、 嵊水性表面の形成方法に関し、特に、紫外殿 源に表面をさらすことによつてそのような表 面をつくる方法に関する。この方法は、表面 秦 Be , In , Cr , Fe , Co , Ni , Te , Cu , Zn , Sn 及びそれらの混合物から選択された 元素の不容性の加水酸化物粒子を含み、制御 された加水反応及び核形成反応によつて作ら れた適当な水性コロイド濡れ溶液によつで被 複することによる。(ここでその粒子は10Å ~10.000Å の範囲の大きさを有し,加水反 応は、少なくとも(1) 選定元素の塩を水性條体 に発解すること及び(2)水性媒体のpHを凝築が おこらない点に維持することを含んでいる)。 このように被覆された表面は,未だ疎水状態 にない場合は, 疎水性にされる。被後表面は,

を施すとき、或いはインク触媒をパターンの エレクトロレス金属被意物に施し、エレクト ロレス及び/或い'は 電気メツキ金属の 被養物 をその上に究極的に被着せしめる場合に用い られる。亦、製造中において、ガラス表面を 湿分から防止し,及び縁耗による引張り強度 の減少を防ぐために、ガラス繊維を油、ワッ クスなどで処理することは通例である。源分 の害を示す他のものは、電気絶縁の目的を有 するガラス体に見られ、それを自然候にさら した場合に、濡れた状態でその高い餌気表面 抵抗を失うことに見られる。これは、特に、 ガラス繊維が、単位容積当りに非常に大きな 表面参を有する場合に事実である。高い電気 表面抵抗を保持するような材料は、非常に影 ましい。減分が害となる他の多くの例が存在 し、それは又周知であり、更に以下の説明を 要する。

本発明の第一製的目的は、(1)通常は水をは じかない、即ち、離れるそとのできるベース

1

紫外線源にさらされて、さらされた表面を疎 水性にされる。

第1図についていうと、適当な基板(70) を選定する。適当な基板は、その究核的な用 途に依存しており、電導性或は非電ッ件の、 疎水性或は親水性のいずれかの材料にするこ とができる。非電導性の適当な線水性材料は、 ポリテトラフルオロエチレン(テフロンー商標)、ポリエステル(マイラーー商標)、ポリイミド(カブトン(kapton)ー商標)、エポキシなどの如き有機高分子である。代表的な親水性材料は、ガラス、ガラス化或はエナメル化した製品、磁器、アスベスト、石英、雲母、製造セメント質材料、金属、水酸基を含むセルローズ類(有機物)などである。

基板(70)の表面(71)を通常の既知の手段によつて適当な高れ必被で処理或はさらす。例えば、浸漬すること、スプレイすること、プラツシンクなどを、充分な時間例えば25℃で1~300秒間行い、それにより、必被を全表面に接触せしめ、後せしめ、変なした元素の加水酸化のみ大でのみ大きの、大変である)を形成せしめることによってれたである)を形成せしめることによってれた方。典型的には、縮着やである。無型的には、非常に粘着性があり、標準のセ

業の不解性加水酸化物を有しているものである。

本発明の目的のために定義される"加水設化物"(hydrous oxide)なる用語は,不溶性酸化物,不溶性酸化物,不溶性酸化物一水酸化物,或は,酸化物と水酸化物の不溶性混合物である。

更に,"加水酸化物"なる用語は,本明細 帯においては,以下のタイプの酸化物及び/ 或は水防化物の1以上の順列及び組合せの全 てを含んでいると考える。

- (1) 真の加水酸化物 化学 智 論 型 以外の不定の H<sub>2</sub> O 量を有している酸化物。即ち,選定元素 + 加水 H<sub>2</sub> O の塩である。
- (2) 真の水磁化物-実在の OH- 基を含む塩の 化合物。即ち,選定元素+水磁化物を形成 するだけの化学量論的 H<sub>2</sub>O の塩である。
  - (3) 加水水酸化物一真の水酸化物が不定の量の加水 H2O をも含んだもの。即ち,選定元素+水煎化物形成に必要な化学量論的 H2O

.ロファン-粘着テープのはぎとりテストでは はがれない。 [ 0.5 4 ~ 0.7 2 kg/cm ( 3 - 4 lbs / in )の引張り強度]

適当な濡れ溶液は、ケニーの米国特許第 5. 657003号(1970,2月2日出版) .に示される水性コロイド溶液を含む。 これは. 酸水性表面或は疎水性をつくることができる ものである。このような終版は、コロイド禍 れ容赦のコロイド粒子が(1) 1 0 A ~ 10,000 Aの新朗の大きさを有し(2)1以上の選択元素 の不容性加水吸化物よbなり、水性媒体中で制 御しなから加水及び核形成反応を行うことに よつて作られた安定なコロイド容赦として頭 明される。議定された特定の流れ必被は,ま た残外級源を施用し,そして,それに酩出せ しめると表面疎水性となる能力を有する。米 国将許第3.657.003号に開示された適当 な濡れ容液は、コロイド粒子を有し、Be, Cr , Fe , Co , Ni , Cu , Zn , In , Tl 及 び Sn よりなる群から選択された1以上の元

+ 加水 H2O の塩である。

(4) 加水水和物一選定元業+水酸化物形成 
 必要な化学量 職的 H₂O をいくらか + 加水H₂O の塩である。

"加水酸化物"なる用語については、インオーガニツクコロイド ケミストリー(Inorganic Colloid Chemistry)(H.B. Weiser著),第2巻"加水酸化物と水酸化物"(The Hydrous Oxides and Hydroxides),第1章,(John Wiley and Sons, Inc, New York1935出版);インオーガニツク ケミストリー(Inorganic Chemistry), An AdvancedText book(T. Moeller 著),(John Wiley and Sons, Inc, New York, 1952出版)及びアドバンスド インオーガニツク ケミストリー(Advanced Inorganic Chemistry)
3版(F.A. CottonとG. Wilkinson著)(Interscience Pablishers、1972出版)にさらに詳細に説明されている。

"加水 H<sub>2</sub>O " ( hydrous H<sub>2</sub>O ) なる用語は

特開昭51-5103(5)

化学量論的な形以外で化合物にとりこまれる 水に関連するものとして理解されるべきであ \_る。特に,このような水は,化学的な形でと りこまれなく、むしろ、表面吸着、単位結晶 の一部として閉じこめられ、あるいは、保持 されているものである。

加水反応は,選定元素の塩を水性媒体に容 解せしめ、そしてその水性媒体のpHを、凝集 が生じない点に保持せしめることを含む。

- 料化,米国特許第3.657.003号に開示 された次の溶液は、本発明の目的に添するゴ ロイド濡れ溶液である。
- (1) 例 I A の無色(炎,乳白色)のコロイ ド濡れ溶液は、(a)塩化ベリリウム( BeCl<sub>2</sub>) を 1 0 0 mlの脱イオン化水に ½ 弯量 % 溶解 せしめ, (b) 当初 3. 0 だつた pHを, 稀 NH4 OH (1/20のH2O希釈施)の弥加により、5.6 ~ 5.8 の値に上げることによつて得られる。
- (2) 例 VI の 器 れ 容 液 は , (a) グ リーン 塩 化 クロ ム ( Crcl3 · 6 H2O ) , より好適には,
- · (5) 例 XXII A の 編れ 容 液 は , (a) 三 塩 化 イン · ジウム(Incls)を100mlの脱イオン化 水に容解せしめ、そして(10)得られた容额の pH を NaOH により約3に上げることによ つて得られる。
  - (6) 例 XXII-B の帯白色 編れ容液は, 一塩化 インジウム [ Incl ] を 1 0.0 Wの脱イオン 化水に/重量易容解せしめ,(b) pHを稀 NH<sub>4</sub>OH (H<sub>2</sub>O 20倍) により約 3.9 に上げる ことによつて得られる。

他の適するコロイド概れ容被は、次のよう にして作られる。

- . (1) 1 重量 4 の CoCl2・6 H2O を , 1 0.0 mlの 脱イオン化水に容解せしめ、当初のpHを、 NH,OH ( 1 N ) の添加により 7.9 に高める と、コバルトの加水酸化物粒子よりなるコ ロイド満れ終被が得られる。
  - の脱イオン化水に溶解せしめ、次いで、当 初のpHをNH4OH (1N) 添加により 8.2-

[Cr(H20),Cl2]Cl·2H20]或は ((Cr(H20),Cl), H2O ] を、100mlの脱イオン化水化%重 量 56 終解せしめ; (b) 当初の溶液のpHを,一 価アルカリにより約5に上げることによつ て得られる。

- (3) 例 X A の黄かつ色の濡れ 容骸は、塩化 第二鉄[FeCl3・6H2O]を100 Mの脱イ オン化水に1質量多溶解せしめ、溶解液を 更化,徐々化約50~80℃化加熱し、攪 拌し.pH 1.7-1.9で編れ浴板を得ること によつて得られる。
- (4) 例 X B の 濡れ 容 液 は , (a) 塩 化 第 二 鉄 [ FeCl3・6H2O]を100mlの脱イオン化 水に 0.5-5 重量 % 溶 単せ しめ, (1) 得られ た容姫の最終 pH を。HCl ( 慎化第二鉄が 低い温度のとき)或は NaOH (塩化房二株 が高い腰度のときりのいすれかにより約 1.5-2.0 に調節せしめ、そして(C) 浴液を 20分間で70℃に加熱することによつて 得られる。
  - 8.4 に高めると、ニツケルの加水酸化物粒 子を有する青色のコロイド額れ器形が得ら れる。
- (3) \*\*\* T 重量 # の Teces を , 1 0 0 ml の 脱イオ ン化水に溶解せしめ、当初のpHを,NaOH(1N) 添加により3.7に高めると、タリウムの加 水酸化物粒子を含む褐色のコロイド端れ斑 做が得られる。
- (4) 1 重量 % の CuCl z を 1 0 0 nl の脱イオン 化水化溶解せしめ、当初のpHをNH4OH(1N) 然加により 7.4-7.8 に高めると、銅の加 水酸化物を含むコロイド離れ経液が得られ る。
- (5) 1 重量 f の ZnCl2 を , 1 0 0 ml の脱イオ ン化水化溶解せしめ, 当初のpHを, 4.5-4.7 に高めると、亜鉛の 脂水酸化物 粒子を 含む白色コロイド艦れ溶液が得られる。
- (2) 1.5~2 重量另の酢酸二ツケルを100ml (6) 1 軍量另の SnCl.・5H2O を , 100 mlの HCl 5モル含む水性経際に容難せしめる。 pH を, NaOH (1N) 添加により0.9-

1.4 に場めると、すいの加水酸化物粒子を含むコロイド溶散が得られる。

再び,第1図について述べると,コロイド 傷れ容液屬(72)を有する表面(71)は、 もとが親水性或いは疎水性のいずれであつて も',貌水性である。層(72)をもつ表面 (71)を、例えば空気乾燥で乾燥し、放射 源(77),例えば、1800Å~3300Å の 船 那 の 被 長 を も つ 紫 外 鰻 源 化 , 解 出 表 面 が 疎 水性となるに充分な瞬間無出せしめる。この ような時間は、専門家によつて、本発明に従 つて、特定な紫外線源について、実験的に容 易に幅定される。しかし乍ら,紫外縣源(77) によつて被騒馬体表面(ブリ)に施とされる エネルギーの丘は,臨界的に見い出されるも のではなく、代表的なエネルギーの解出量は、 · 1 0 ~ 1 0 0 ミリジュール /cm \* ( 180 0 A~ 3000Aの波長筋彫について1の鰤形にする ことができる。

放射総源(77)に鮮出せしめると。被鞭

4

・ 選のインク パターン・即ち、印刷イングが付着するに設ましい表面領域パターンに相当している。ネガテイブ マスク(73)は、 所設の放射線に対して不透明の領域(76)、 を有し、そして、その放射線に対して、ネガテイブ マスク(73)であり、層(72)が終出せしめられるようになつているのである。 或いけ、別々のマスキング領域を、政知の環準的材料と技法を用いて傾(72)に深いてきる。

か村級線(77)例えば転外転線を、マスク(73)の上に設織し、それに当てる、選数の放射線、例えば、1800Å~3300Åのの破壊をもつ放射線を、マスク(73)の循環(74)に連過せしめ、或は、遊過せしめ、適くている。このようにして終出せしめられた際(72)の領域(71a)な新出せしく、72)の領域の下にあり、それに相当しているものであり、疎水性にされる。機

表面(71)は、鹹水性にされる。 この現象についての説明はない。 どのような光反応が生じたか、或は、このような光反応によって、どのようなものが作られたについては知られていない。 しかし乍ら、光反応によつて、加水野化物被審物は、水を失い親水性より疎水性の酸化物に変えられたと仮定することはできる。

第2図についてのべると、例えば、石版印印でスターのためのように疎水性パターンが望ましい傾合、適けるマスク(73)を、海路などのかでは、アナでの表面(71)を被響する。マスク(73)は、アナでのができるり、即ちそととができる傾域(74)でのある。では、そのでは、アイでのは、アイでのは、アイでのは、アイでのは、アイでのは、アインでは、アインでは、アインでは、アインでは、アインでのは、アインではないがは、アインではないないでは、アインではないないではないのではないな

-

りの領域( 7 1 b )は , 庸( 7 2 )に 移像され, ネガテイプ マスク( 7 3 )の 能域 ( 7 4 ) に相当しており, これは, 該出せしめられなく, 変化されることなく, 親水性のまゝであ

本発明の目的においては、標準的な非水份 或はオレフイン系印刷インクは、顔料、油或 は樹脂、プラスピヒクルと称される溶材を有。

特開 昭51-5103(7):

する混合物であり、それは印刷に用いられ、そして、乾燥されらるものである。このようなインクは、親水性表面よりむしろ疎水性致は親油性表面を容易に濡らす。種々の形の印刷インクが周知であるので、ここでは詳しくは述べないことに留意されたい。この点に関して参考書は、インダストリアル ブリンテイング インクス (Industrial Printing Inks) (Louis M. Larsen 著、Reinhold Publishing Corporation、1962 出版)である。

印刷インク パターンを表面に施すための上記の処理法は,絶縁基板(70)上に電導パターンを得るためにも用いられうることに留意されたい。標準的印刷インクの代りに,電導性インク或いはペイントは,ブリント回路技術に周知であり,一般的に云えば,典型的には,(1)電導性成分,例えば,グラファイト,粉末金属,例えば Ag 、Pt 、Pd 、Au 、Cu 、貴金

-1

•

である。第2図についてのべると,加水酸化 物層(72)上に選択、設置された適当なマ スク( 7 3 ) はポジテイブ マスクである。 ポジテイブ マスクは、所望の放射線を透過 せしめない領域(14)と、その所望の放射 級に対して不透明な領域(76)を有し、こ の放射線に対して、ポジティブ マスクであ り、脳(72)が蘇出せしめられるようにな つているのである。放射線源(11)をマス ク(73)の上に設置し、それに向ける。複 数の放射線、例えば、紫外級を、領域(76) に通過蚊は透過せしめ、ポジティブ・マスク ( 7 3 )の領域 ( 7 6 )の下にあり、それに 対応している基板の領域( 7 1 (b))を解出せ しめる。このようにして露出せしめられた領 成(71(b))は、辣水性にされるのである。

第 3 図についてのべると、次いで、基板 ( 7 0 )を水ベース インク例えば TiO2及び ZeO2 を含む如き顔料の稀釈ポリビニル ア ルコール容液により処理する。水ベースのイ

再び、第3図について述べると、水寸、ぎに次いで、電導性インクを被覆表面(711)に施して、インク パターン(電導性)(78)を形成せしめる。電導インク パターン(78)を次いで、通常の電気メツキ処理にかけ、それによつて電気メツキされた金属被 70)例えば鍋が、第4図の示す如くに得られる。

水ベースのインクは、石版印刷マスターの 目的のために用いられ得ることに留意すべき

5

ンクを施すとき、基板或はマスター(70)は、インクを、蘇出領域(71(a))〔親水性のまゝであつた〕でのみ受けとり、印刷用のインク パターン(78)を形成する。又、水ベースのインクが貫導性であり金属パターンは第4凶に示した如く得られるととに留意すべきである。

この点において、電導性(水性或は非水性)パターン(78)(第3図)は、活性化金属例えば Pd 、Pt 、Ag 、Au の粒子を含み、印刷された表面(71)を、通常のエレクトロレス メツキ浴につけて活性化金属によつて活性化せしめ、エレクトロレス金属被着物(79)(第4図)を得る。これを逆に、さらに、所望の厚さまでに電気メツキすることができる。

ここで、破々の代表的エレクトロレス及び 電気メツキ容液、メツキ条件及び処理法が、 当業者に周知であり、ここでは詳しくは説明 しないことに留意すべきである。この点につ

特開 昭51-5103(8)

いての参考は,メタリツク コーテイングオブ プラスチツク ( Metallic Coating of Plastics ) ( William Coldie 著 . Electro chemical Publications , 1 9 6 8 出版 ) にある。

本発明の代替的具体例についてのべると、 電導性パターンが望ましい場合、例えば、ブリント回路製造のような場合、第2図について再び説明する。層(72)を有する流れ加水酸化物の上にポジテイブ マスク(73)を設置する。このマスクは、所窒の放射線に対して不透明な領域と、所窒の放射線を透過せしめることのできる領域を有している。或いは、別々のマスキング領域を層(72)に、周知の通常の材料と技法を用いて施すことができる。

放射線源(77)例をは紫外線源を、マスク(73)の上におき、それに向ける。 複数の放射線をマスク(73)の領域(76)を通過あるいは透過せしめ表面(71)の被覆

2

10

著, Electrochemical Publications 出版 1968)を挙げる。

水性感光化溶液,例名は,水性塩化第一ス メッキ浴に入れられたときに,メッキ反応を スが,被發表面(71)と接触せしめられて よく活性化するに充分な量与えることに 関連 いる場合,親水性領域(71(a))は,水性感 している。活性化表面(71)は,活性化金 光化溶液を保持しているが,缺水性領域(71(b)) 属イオン例名は資金属イオンを含む活性化率 は、保持していない。これによつて,ポシテ 液に減出せしめられる。活性化種例名は Sn+1 マスク(73)の領域(74)に相当 はそこで容易に砂化され,質金属イオン例え する成光剤パターンとなるものである。 ば Pa+1 は金属例えばPaに避元され,そして,

被殺表面(?1)を怒光化して,感光化 ターンを形成した後,感光化表面(?1)表 すいだ性化せしめる。感光化表面(?)、 ででは、 ででは、 ででは、 ででするとが重要であると留意すべきである。 とが重要であると留意すべきである。 これをやらない場合,領域(?1(a))の非粘着である。 和光化表面が終出せしめられるでは、 和光化表面が終出せしめられるではない。 種を形式し、そして、被差により作成さる。 金属パターンを悪くする結果となりのる。 領域(71(b))を露出せしめると、このような領域を疎水性にする。ポジテイプ マスク(73)の領域(74)に相当している表面(71)の非蘇出被領領域(71(b))は、親水性が残つている。

次に、選択的に露出された被複表面(71)は感光化される。感光化は、被複表面(71)に、容易に酸化される感光化は、被複表面(71)に、容易に酸化される感光種、例えば、Sn+\*。
サード・、Pb+\*イオンを附着せしめることによる。
典型的には、選択的に無出せしめられた表面を、機準的な、即ち、通常の水性感光化溶液、例えば、水性塩化塩の水性感光化溶液は、非流れであり、即ち、酸水性表面を流に、非流れであり、これは、発水性表面を流らすことはないのであり、これは、当業者に周知であり、これは、が、参考としては、メタリックコーティング オブ ブラスチック(MetallicCoating of Plastics)(William Coldie

.

性化は触媒金属例えば Pd を領域 (7-4 (a)) の上に,領域( 7 1 (a))が,エレクトロレス メッキ浴に入れられたときに、メッキ反応を よく活性化するに充分な量与えることに関連 している。活性化表面(71)は、活性化金 液に解出せしめられる。活性化種例えば Sn+2 はそこで容易に酸化され, 賃金属イオン例え ば Patは金属例えばPaに施元され、そして、 表面(71)及び領域(71(a)) に附系せし められる。附近活性化金属例えばPdは、同地 的に更にメツキするための触媒として働く。 また釉々の活性化金酸イオン及び、その腎液 及び、活性化の炎件及び処置法は、当業者に 周知であり、詳しくことで述べないでおくこ とを理解すべきである。このような、活性化 剤及び処置法は、前記のメタリック コーテ イング オブ プラスチツクスに一部のべら れている。

活性化工程の後、活性化表面(71)を、

触媒金属類例えばPdによつて原元されるべき 金属イオン例えば Cuttを含む標準的エレクト ロレス メツキ浴に受潰する。金属イオン例 えば Cu+2は、触媒金属例えばPaによつて選元 され,エレクトロレス的に,領域(7 1 (a)) の表面(71)の上に附落し、第5図の如き エレクトロレス金属パターン(88)が形成 される。エレクトロレス浴,エレクトロレス メツキ条件及び処確法は、当業者に周知であ り、ことで詳しく述べることはないことを指 摘する。参考文献については、前記のメタリ ツク コーティング オブ プラスチックス に、いくつかの典型的エレクトロレス浴及び メツキ法の例がのべられている。エレクトロ 13 レス金属附騫基板(70)を次に、通常の電 気メツキ処置にかけ,エレクトロレス金属附 **憲物を仕上げる。勿論、電気メツキ工程は任** 意であり,やらなくすることができることは

理解されよう。

・ めると、ベリリウム加水酸化物のコロイド粒 子を有する猫れ密放が得られた。

例 | の親水性ガラス スライド及び疎水性 ポリエチレンテレフタレート及び ポリイミド 旗牌を,得られた編れ器額に25°Cで約10 ~3 0 秒間つけた。例1 のポリテトラフルオ ロエチレン薄膜を濡れ格液に約5分間つけた。 湃膜及びスライドを取り出し、1分間流水の 脱イオン化水中でするぎ洗をした。この3つ の海療は、表面上に形成された 薄い均一な水 の悩によつて示されるように親水性にされた。 薄膜とスライドを空気養験し,次いで,石英 マスクを通して、低圧水銀放電ランプに選択 的に露出せしめ(全エネルギー=50ミリジ ユール /cm²), 疎水性表面パターンを形成せ しめた。このパターンは、次いで水浴に,25 °Cで10分間までつけたが漏れなかつた(浴 から取出したときに、放射線露出表面パター ンの上には被物水層が形成されなかつたこと によつて証された)。

比較するために、商業的に得られるきれい な親水性ガラス スライド、疎水性ポリエチ レン テレフタレート薄膜、阪水性ポリイミ ド蓮麻及び疎水性ポリテトラフルオロエチレ ン薄蠖を水浴に,約1秒~約5分の時間25 ℃でつけた。スライド及び薄膜を次に水浴か ら取出した。

ガラス スライドの表面は水に濡れた。即 ち,表面上に水湖形成はなく,水の落下流形 成はなく、逆に、減い均一の水の隠が、表面 に形成された。 深水性海膜は3つ全てが、水 簡形成。落下水流形成を示した(薄い均一な 水被膜層は見られなかつた)。

#### 例

コロイド濡れ浴液を次の方法によつて作つ · た。 1.5 重員のの塩化ベリリウム [ BeCe, ] を100mlの脱イオン化水化溶解した。得ら れた経被のpHを、3.3から、稀 NH,OH (1/20 の H<sub>2</sub>O 稀釈度) 添加によつて 5.6~ 5.8 に高

例』の処置を、Inの加水酸化物のコロイド 粒子を含む濡れ浴液を用いて、行つた。この 密旅は、次の方法で作つた。 1 厘量 8 の三塩 化インジウムを100mの脱イオン化水に浴 解せしめ、得られた容成のpHを 0.5~1.0 N NaOH により約3に高めた。

錬水性パターンが、ガラス スライド及び 3 つの薄線の上に夫々得られた。

#### (9) IV

例』の処臓を、Crの加水酸化物のコロイド 粒子を含む偏れ溶液を用いて行つた。この容 だは、次の方法により作つた。 1.5 重量もの 塩化クロム ( Crcla・6520)を100 Mの脱 イオン化水化溶解せしめ、得られた溶液の当 初のpHを 1 N NaOHにより約5.0~5.2 に高め

\* 疎水呼バターンが、4つの試料(ガラス スライド及びるつの高分子海膜)の夫々の上 に得られた。

特開 昭51-5103(10)

#### 例 V

例 』 の 処 置 を , co の 加 水酸 化 物 の コ ロ イ ド 粒子 を 有 す る 湍 れ 容 液 を 用 い て 行 つ た 。 こ の 容 液 は 次 の 方 法 に よ り 作 つ た 。 1 重 量 場 の 塩 化 コ バ ル ト 〔 Co C ℓ 2 ・ 6 H 2 0 〕 を , 1 0 0 元 の 鋭 イ オ ン 化 水 に 弩 解 せ し め , そ の 当 初 p H を , NH 4 OH (1 N ) の 添 加 に よ り 7 9 に 高 め た 。

## 例り

例 I の処 M を , Ni の 加水酸化物のコロイド 粒子を有する濡れ溶液を用いて行つた。この 溶液は,次の方法によつて作つた。 1.5 重量 がの酢酸ニツケルを 1.0 0 m の脱イオン化水 に溶解せしめ,当初のpHを , NH + OH (1N) 弥 加によつて 8.2 ~ 8.4 に高めた。

疎水性パターンが、4つの試料(ガラススライド及び3つの高分子薄膜)の夫々の上に得られた。

. 🗀

子を含む濡れ溶液を用いて行つた。この溶液、は、次の方法により作つた。1 重量 \* の塩化 すゞ (SnCl\*・5 H2O)を、1 0 0 mlの 0.5 モルの HCl を含む水溶液に溶解せしめた。得られた溶液のpHを、NaOH(1N)の添加によつて 0.9~1:4 に高めた。

映水性パターンが 4 つの試料(ガラス スライドと 3 つの高分子薄漿) 夫々の上に得られた。

#### • *例* X

. 例 I の処 催を , Fe の 加 水酸 化物 コロイド粒子 を きむ 濡れ溶液 を 用いて行った。 この 溶液 は 次 の 方 法 に よって作った。 1 重 量 多 の 塩 化 第 二 鉄 [ Fe C l 3 ・ 6 H 2 O ] を , 1 0 0 m l の 脱 イ オン 化 水 に 溶解 せ し め , 溶解 液 を , 徐 々 に , 約 5 0 ~ 8 0 ℃ に 加熱 し , 攪 拌 する こと に よって , pH 1. 7 ~ 1. 9 の 濡れ 溶液 を 得 た。 低 圧 水 磁 放 電 ランブ の 強 度 は . 0. 5 ワット / cm , 1 0 秒 間 で あった。

。 疎水性バターンが、4つの試料(ガラス

例 VI

例 I の処置を、Tlの加水酸化物のコロイド 粒子を含む濡れ溶液を用いて行つた。 この溶液は、次の方法によつて作つた。 1 重量多のTlcl3 を100元の脱イオン化水に溶解せしめ、当初のpHを、NaOH(1N)添加によつて3.7に高めた。

疎水性パターンが, 4 つの試料(ガラス及び3 つの高分子薄膜) 夫々の上に得られた。

#### 151 VII

例』の処資を、2nの加水酸化物コロイド粒子を含む流れ路液を用いて行つた。 この絡液は、次の方法により作つた。 1重量 多の塩化亜鉛〔 ZnCℓ₂ 〕を100㎡の脱イオン化水に経解せしめ、当初のpHを 4.5 ~4.7 に高めた。

疎水性パターンが、4つの試料(ガラススライド及び3つの高分子薄減)夫々の上に得られた。

#### 例以

例』の処置を、Snの加水酸化物コロイド粒

\*

スライドと3つの高分子薄膜)夫々の上に供られた。

#### 例 XI

例』の処骸を、次の方法によつて作つたFe の加水酸化物コロイド粒子を含む溶液を用いて行つた。 1.5 重量 の 塩化第二鉄 [FeCl3・6 H2O] す 100 Mの脱イオン化水に溶解せしめた。得られた溶液の 厳終的 pH を , HCl により約 1.5~2.0 に調節し、溶液を 2.0 分能で 7.0 ℃に加熱した。

硬水性パターンが 4 つの試料(ガラス スライド及び 3 つの高分子海峡) 夫々の上に得られた。

#### 69! XII

例 X の処理を,Cuの加水酸化物コロイド粒子を含む純れ極液を用いて行つた。 この溶液は,次の方法によつて作つた。 1 重量系の流化第二調〔Cucl2〕を 1 0 0 mlの脱イオン化水に軽解せしめ,得られた経液の当初のpHをNH.OH(1N)の添加によつて 7.4~7.8 に高

めた。

疎水性パターンが、4つの試料(ガラスと 3つの高分子海隙)夫々の上に得られた。

#### 例、XI

市取のガラス スライドを、Inの加水酸化 物コロイド粒子を含む燃れ溶液で被慢した。 このコロイド燃れ容裕は次の方法で作つたい 1 重量もの三塩化インジウムを 1 0 0 形の脱 ・イオン化水化溶解せしめ、得られた溶液のpH を NaOH によつて約3 に高めた。ガラス ス ライドを得られた濡れ溶液に25℃で10秒 間挺けた、被援されたスライドを1分間水で すゝぎ洗し,空気乾製し,次いで石英マスク を通して、例』の如く紫外線源に選択的に緩 出せしめた。選択的像スライドを水ミストに より散布すると、スライドの放射線非路出領 域のみに水が付着した。商業的に得られるア ルキツドベースの印刷インキをスライドにロ ールすると、スライドの紫外線路出領域のみ にそれが残り、そこにインキ パターンを形

Th.

本発明の実施態様は次の如きものである。 (1) 表面を, Be - In , Cr , Fe , Co , Ni Tl. Cu. Zn, Sn 及びそれらの混合物よ り選択された元素の不容性加水酸化物粒子 を有する安定な水性コロイド福れ溶液によ り被獲し、その粒子は、10Å~10.000 。 A の範囲の大きさであり、そのコロイド終 被は、既知の方法で、少なくとも、選択さ カル元素の塩を水性娯体に終解せしめ,そ の水性媒体のpHを、凝裂が生じない点に保 持せしめることを含む加水反応及び核形成 反応によつて作ること、及びその被称され た表面の少なくとも一部を、紫外線源に解 出せしめ、露出部分を疎水性にすることを 特徴とする固体基板の表面の少なくとも一 部を 疎水性に する方法。

(2) 第(1)項の方法において、前配コロイド網れ巡游は前記の解出せしめる前に被領基板を親水性にし、そして、被覆基板を前記の 紫外線源に選択的に製出せしめることによ 成した。

#### Øij XIV

例 XI の処臓を,炭素粒子を分散させた商業的に得られる印刷インクを用いて行つた。 得られた電導インク パターンを,通常の電気メツキ処理にかけると,約1ミル(2.5×10-3cm)の厚さの銅パターンが得られた。

#### 例 XV

例 XIV の処断を総粒子が分散されたインクを用いて行つた。得られた態媒インク パターンを商業的に得られるエレクトロレス調メッキ浴にさらすと、4 μインチ (0.1 μm)のエレクトロレス銅パターンが得られた。

#### 例 XVI

例 XII の処菌を,放射総鉱出の後に、1~2重量ものポリビニルアルコール溶液を有する水ペース インクを像スライド上にロールさせて行つた。水ペース インク パターンが,スライドの紫外線非鮮出領域についてのみ得られた。

ر

り蘇水性と競水性の領域を所望に構成した ものを作ることを特徴とする方法。

- (3) 第(2)頃による方法において、前記基板は 非電導性であり、電導性インクを、選択的 に廃出せしめられた基板に施し、その非電 海性基板の上に需導性パターンを形成する 方法。
- (4) 競(3)項による方法において、活性化金属 核を有する電導性インクを用い、更に、附 発電導インクを有する表面を活性化金属核 によつて触媒されるエレクトロレス浴に設 遺し、それによつて、その上にエレクトロ レス金属を附着せしめる前記方法。
- (5) 前記詞(1)(2)(3)或は(4)項による方法によつ て作られた蘇水特性を示す表面部分を少な くとも有する製品。
- (6) 第131(4)項による方法により作られた電導 性パターンを有する製品。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、適当なコロイド状態の優により

特開昭51-5103(12)

被移された表面を有する代表的基板の一部の 部分的に等磁尺の図である。

第2図は,隣接しておかれた適当なマスクを有する第1図の基板の被覆された部分を示す部分的に等縮尺の図である。

第3図は・インク バターンを被害された 後の第2図の基板の一部を示す部分的に等縮 尺の図である。

第4図は、金属パターンが被減された後の 第3図の基板の一部を示す部分的に軽縮尺の 図である。

選5図は、典型的なエレクトロレス合画被 着をされた後の第2図の基板の一部を示す部 分的に等称尺の図である。 〔主要な符号の説明〕

(71)······· 基 板 表 面 (71a)····· 蘇 出 領 墩

(72)…… 満 れ 層 (73)…… マ ス ク (74)…… 透過頻域 (76)…… 不透明铜域

(77).....放射線源

(78)..... 電導インク パターン

( 7 9 ) ...... 金属被牆物

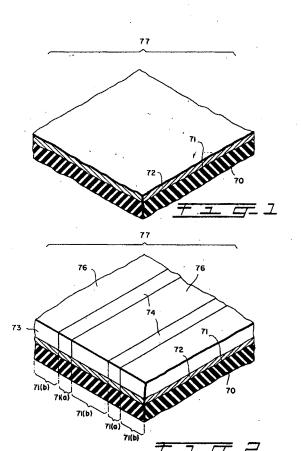
出顔人 : ウエスターン エレクトリツク

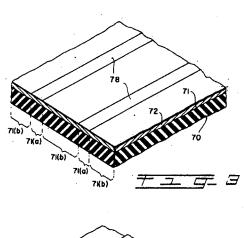
カムパニー インコーポレーテツド

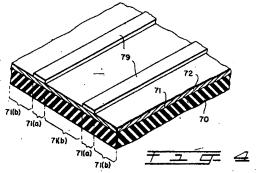
代理人 : 岡 部 正

安 井 幸 一 新

林 黄原







特開 昭51一 5 1 0 3(13).

(4) 委任状および翻訳文

各1通

(5) 優先権主張証明書および翻訳文

各1通

7. 前記以外の代理人の住所・氏名

▼ 100 東京都千代田区丸の内 3-2-3.富士ピル5 10号室 電話 (213) 1561 ~1565

(6655) 弁理士 · 安 井 幸 一

同 上

(6459) 弁理士 栗 林

.